На правах рукописи

# Федоров Владимир Викторович

# ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ РОСТА, СТРУКТУРЫ И МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУР НА ОСНОВЕ ФТОРИДОВ (CaF<sub>2</sub>; MnF<sub>2</sub>) И МЕТАЛЛОВ (Co; Ni)

Специальность 01.04.07 – Физика конденсированного состояния

## ΑΒΤΟΡΕΦΕΡΑΤ

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

Санкт-Петербург 2015 г

# Работа выполнена в ФГБУН Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук

Научный руководитель:	кандидат физмат. наук старший научный сотрудник Сергей Михайлович Сутурин
Официальные оппоненты:	<ul> <li>доктор физмат. наук, профессор</li> <li>Родный Петр Александрович</li> <li>ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский</li> <li>политехнический университет Петра Великого,</li> <li>кафедра экспериментальной физики</li> <li>кандидат физмат. наук, зав. лаб.</li> <li>Физики кристаллов</li> <li>Черненков Юрий Петрович</li> <li>ФГБУ "Петербургский институт ядерной</li> <li>физики им. Б.П. Константинова"</li> </ul>
Ведущая организация:	ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)

Защита состоится 15 октября 2015 г. в 15 часов на заседании диссертационного совета Д 002.205.01 при ФГБУН Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, расположенном по адресу: 194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 26.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФТИ им. А.Ф. Иоффе, адрес сайта: <u>www.ioffe.ru</u>

Автореферат разослан \_\_\_\_ сентября 2015 г.

Отзывы и замечания по автореферату в двух экземплярах, заверенные печатью, просьба высылать по вышеуказанному адресу на имя ученого секретаря диссертационного совета Д 002.205.01.

Ученый секретарь диссертационного совета, кандидат физико-математических наук А.А. Петров

### Общая характеристика работы

Диссертационная работа посвящена изучению процессов формирования и исследованию кристаллической структуры и магнитных свойств эпитаксиальных гетероструктур со слоями ферромагнитных переходных металлов (Co, Ni) и фторидов (CaF<sub>2</sub>, MnF<sub>2</sub>) на подложках кремния.

### Актуальность темы диссертационной работы проблемы

Гетероструктуры ферромагнетик (ΦM) / антиферромагнетик  $(A\Phi M)$ представляют собой класс новых искусственных материалов, при охлаждении которых в приложенном магнитном поле ниже температуры Нееля АФМ проявляется однонаправленная магнитная анизотропия или так называемый эффект обменного смещения петли магнитного гистерезиса. Открытый еще в 1956 году эффект [1] используется при создании приборов на основе спиновых клапанов для того, чтобы зафиксировать направление намагниченности "опорного" Однако до сих ферромагнитного слоя. пор отсутствует единая картина, описывающая механизмы взаимодействия между ФМ и АФМ слоями [2,3].

В работе [4] было показано, что на поверхности буферных слоев CaF<sub>2</sub> на подложках Si могут быть получены эпитаксиальные слои MnF<sub>2</sub> с метастабильной орторомбической при нормальных условиях структурой типа  $\alpha$ -PbO<sub>2</sub>. Использование в качестве АФМ тонких пленок MnF2 в метастабильной модификации представляет интерес в связи с отличием их магнитных свойств, например магнитного порядка, от свойств объемного материала [5]. В качестве ФМ материала были выбраны переходные элементы: никель и кобальт. Значительное отличие констант магнитокристаллической анизотропии, а также магнитных моментов кобальта и никеля (1.2µ<sub>в</sub> и 0.6µ<sub>в</sub> на атом, соответственно), позволяет рассматривать их как "магнитожесткий" и "магнитомягкий" ферромагнетики. Соотношение свободных энергий поверхности металлов и фторидов должно способствовать росту кобальта и никеля на поверхности фторида в виде отдельных наноразмерных островков. Создание и исследование гетероструктур, в которых ФМ слой представлен в виде упорядоченного массива эпитаксиальных наночастиц с заданными размерами и плотностью, а также контролируемой магнитной анизотропией, представляет интерес с точки зрения получения функциональных устройств без применения сложных и дорогостоящих литографических процедур.

На настоящий момент большая часть публикаций посвящена исследованию систем ФМ/АФМ, образованных либо сплошными слоями, либо состоящих из отдельных частиц типа ядро - оболочка. Исследование эффекта обменного

смещения в системах с эпитаксиальными наночастицами на поверхности АФМ ранее не изучалось. Значительное внимание в настоящей работе уделено исследованию свойств системы ФМ/АФМ при температурах, превышающих температуру АФМ упорядочения, что также мало освещено в литературе.

В работе применяются современные методы рентгеновского магнитного циркулярного дихроизма (XMCD), а также рентгеновской резонансной магнитной рефлектометрии (XRMR) [6], отличительной особенностью, которых является возможность получать информацию о магнитных свойствах с элементной селективностью и, тем самым, исследовать каждый из слоев структуры в отдельности, что позволяет подойти к исследованию гетероструктур на качественно новом уровне.

Исходя из вышеизложенного, имеются достаточные основания считать тему представленной диссертации весьма актуальной, как с точки зрения фундаментального исследования, так и с точки зрения решения практических задач.

<u>Целью данной работы</u> было изучение процессов формирования, а также исследование структурных и магнитных свойств наногетероструктур на основе ферромагнитных металлов кобальта и никеля и антиферромагнитного фторида марганца, выращенных на поверхности буферных слоев фторида кальция на подложках кремния.

Для достижения поставленной цели были решены следующие основные задачи:

- Изучены процессы формирования самоупорядоченных массивов эпитаксиальных наночастиц кобальта и никеля на поверхностях фторида кальция (CaF<sub>2</sub>) на подложках кремния с ориентациями (111) и (001). Дано описание ростовых процессов в рамках кинетической модели зародышеобразования и роста. Определены форма и огранка островков кобальта и никеля, их кристаллическая структура и эпитаксиальные соотношения на гетерогранице Co(Ni)/CaF<sub>2</sub>.
- Исследованы процессы эпитаксиального роста магнитоупорядоченных гетероструктур ФМ/АФМ со слоями кобальта и никеля и фторида марганца на подложках кремния с ориентациями (111) и (001). Изучена морфология поверхности и границы раздела гетероструктур ФМ/АФМ, определена кристаллическая структура.
- Результаты исследования магнитных свойств сопоставлены с результатами исследования структуры и морфологии гетероструктур.

 Исследован эффект «обменного смещения» петли магнитного гистерезиса и другие «эффекты близости» на гетерогранице ФМ/АФМ методами рентгеновского магнитного циркулярного дихроизма, а также рентгеновской резонансной магнитной рефлектометрии.

**Научная новизна:** Большая часть результатов диссертационного исследования являются новыми и оригинальными. Научную новизну диссертационной работы определяют следующие наиболее существенные достижения, полученные лично соискателем:

Разработана • технология получения массивов эпитаксиальных наночастиц кобальта и никеля на поверхностях  $CaF_2$  (111), (110) и (001) методом молекулярно-лучевой Найдены эпитаксии. условия, при которых эпитаксиальных кобальта наночастицах стабилизируется метастабильная кубическая фаза. Предложена теоретическая модель, описывающая процессы роста.

• В гетероструктурах ферромагнетик / антиферромагнетик на основе фторидов и металлов обнаружен эффект магнитной близости, проявляющийся как ниже, так и выше температуры Нееля: установлено, что на гетерограницах Co/MnF<sub>2</sub> и Ni/MnF<sub>2</sub> между Co (Ni) и ионами Mn<sup>2+</sup> возникает обменное взаимодействие антиферромагнитного типа, в результате которого в слое фторида-антиферромагнетика формируется нескомпенсированный магнитный момент ионов Mn<sup>2+</sup>, пропорциональный намагниченности слоя ФМ.

Научная и практическая значимость: В диссертационной работе получен ряд новых результатов, представляющих интерес, как с позиции исследования фундаментальных свойств объектов физики конденсированного состояния, так и с точки зрения их практического применения:

Разработан метод получения самоупорядоченных, обладающих одноосной магнитной анизотропией, одномерных массивов эпитаксиальных наночастиц кобальта и никеля, расположенных вдоль атомных ступеней вицинальной поверхности CaF<sub>2</sub>/Si(111). Разработанная двухстадийная методика роста делает возможным создание массивов эпитаксиальных наночастиц с заданными размерами и плотностью, что может быть полезно при создании функциональных устройств без применения сложных литографических процедур.

Разработана технология создания эпитаксиальных гетероструктур ферромагнетик / антиферромагнетик со слоями магнитных наночастиц кобальта и

никеля на поверхности антиферромагнитного фторида марганца с различными кристаллографическими ориентациями: (111), (110) и (100) и контролируемым характерным масштабом поверхностного рельефа. Полученные результаты демонстрируют возможность эффективного управления такими параметрами, характеризующими магнитные свойства гетероструктур, как энергия одноосной магнитной анизотропии и коэрцитивная сила.

В гетероструктурах металл ферромагнетик - фторид антиферромагнетик обнаружен "эффект магнитной близости": образование ферромагнитного упорядочения ионов Mn<sup>2+</sup> в приграничной области слоя MnF<sub>2</sub> в результате антиферромагнитного обменного взаимодействия со слоем ФМ. Полученный результат демонстрирует проявление в магнитоупорядоченных гетероструктурах новых, не наблюдаемых в объемных материалах, магнитных свойств и представляет значительный интерес как при дальнейшем исследовании природы эффекта обменного смещения, так и с точки зрения возможности управления параметрами магнитной анизотропии в функциональных гетероструктурах.

#### Основные положения, выносимые на защиту:

1. Механизм Вольмера-Вебера, реализующийся при молекулярно-лучевой эпитаксии кобальта и никеля на поверхности буферных слоев CaF<sub>2</sub> (111), (110) и (001) на подложках Si, приводит к образованию самоупорядоченных массивов наноразмерных островков. Зависимость поверхностной плотности и размеров островков Co и Ni от условий роста может быть описана с помощью кинетической модели нуклеации и роста. Нанесение низкотемпературного затравочного слоя позволяет уменьшить десорбцию на стадии роста основного высокотемпературного слоя, что делает возможным создание массивов эпитаксиальных наночастиц металлов с заданными размером и поверхностной плотностью.

2. Кристаллографическая ориентация Со и Ni строго задается ориентацией решетки буферного слоя, благодаря соответствию трех постоянных решетки металла двум постоянным решетки фторида. В эпитаксиальных наночастицах кобальта стабилизируется метастабильная при нормальных условиях кубическая фаза. Вероятность дефектообразования, связанного с чередованием кубической и гексагональной упаковок, может быть существенно снижена путем выбора повышенной температуры роста (>500 °C).

3. При гетероэпитаксиальной стабилизации метастабильной фазы  $MnF_2$  типа  $\alpha$ -PbO<sub>2</sub> на поверхностях CaF<sub>2</sub> (111), (110) и (001) слой разбивается на ориентационные домены. Число типов доменов определяется симметрийными отношениями и

структурой гетерограницы между орторомбической и кубической решеткой MnF<sub>2</sub> и CaF<sub>2</sub>. Характерный размер доменов может быть задан выбором режимов двухстадийного роста.

4. Методом молекулярно-лучевой эпитаксии могут быть получены гетероструктуры ферромагнетик / антиферромагнетик с планарной границей раздела на основе ферромагнитных металлов Со и Ni и антиферромагнитного фторида марганца. Зарождение Со и Ni на поверхности MnF<sub>2</sub> происходит в виде островков. Размер островков оказывается меньше, а поверхностная плотность больше, чем на поверхности CaF<sub>2</sub>, что связано с большей энергией связи адатомов на поверхности MnF<sub>2</sub>.

5. Массивы отдельно стоящих эпитаксиальных наночастиц Со и Ni на поверхностях CaF<sub>2</sub> (111), (110) и (001) обладают магнитной анизотропией типа легкая плоскость, обусловленной формой частиц и магнитным дипольным взаимодействием между ними. В цепочках наночастиц, упорядоченных вдоль атомных ступней поверхности CaF<sub>2</sub> (111), наблюдается одноосная магнитная анизотропия, вызванная межчастичным магнитным дипольным взаимодействием.

6. В слоях плотно расположенных частиц Со и Ni с эффективной толщиной более 3 нм, выращенных на поверхности  $MnF_2$ , существенное влияние на процессы перемагничивания оказывает обменное взаимодействие между частицами, в результате которого перемагничивание слоя осуществляется за счет образования доменов с противоположной ориентацией намагниченности и движения доменных стенок. Для слоев Со и Ni на поверхности CaF<sub>2</sub> обменное взаимодействие между частицами наблюдается при эффективных толщинах более 10 нм.

7. На гетерограницах Co/MnF<sub>2</sub> (111), (110) и (001), и Ni/MnF<sub>2</sub> (111) как выше, так и ниже  $T_{Hee,nn}$  MnF<sub>2</sub>, имеет место антиферромагнитное обменное взаимодействие между Co (Ni) и ионами Mn<sup>2+</sup>, в результате которого на интерфейсе  $\Phi$ M/MnF<sub>2</sub> появляется нескомпенсированный магнитный момент ионов Mn<sup>2+</sup>, пропорциональный намагниченности ферромагнетика.

Достоверность полученных результатов: основные выводы диссертационной работы и выносимые на защиту положения являются достаточно обоснованными. Надежность и достоверность полученных результатов подтверждается следующим: 1) Воспроизводимостью экспериментальных данных. 2) Согласием экспериментальных результатов с предложенными теоретическими моделями. 3) Соответствием результатов, полученных микроскопическими методами и методами, основанных на рассеянии рентгеновского излучения, дающих интегральную оценку

структуры образцов. 4) Применением для исследования кристаллической структуры и магнитных свойств с элементной чувствительностью передовых методов с использованием синхротронного излучения.

### Апробация работы:

По основным результатам диссертации в рецензируемых международных научных журналах опубликовано четыре статьи, их список представлен в конце диссертации. Результаты исследований, составляющих основу диссертационной работы, докладывались на семинарах лаборатории и на 24 национальных и международных конференциях. В том числе непосредственно автором, были представлены доклады на следующих всероссийских и международных школах и конференциях: 47-ая Зимняя Школа ПИЯФ по физике конденсированного состояния (ФКС 2013), СПб, 11- 16 марта 2013 г.; Международный симпозиум "Спиновые 2013" (Spin Waves 2013), Санкт-Петербург 2013 волны 9-15 Июня Г.: Международный симпозиум "Joint European Magnetic Symposia" (JEMS 2013), Родос, Греция, 25-30 августа 2013 г.; Международная конференция "Donostia International Conference on Nanoscaled Magnetism and Applications" (DICNMA 2013), Сан-Себастьян, Испания, 9-13 сентября 2013 г.; Международная конференция "International Conference on Surface X-ray and Neutron Scattering" (SXNS13), Гамбург, Германия, 7-11 Июля, 2014г.; Российская молодежная конференция по физике и астрономии "ФизикА.СПб", Санкт-Петербург, 29-30 октября 2014 г.; Молодежная секция совещания по использованию рассеяния нейтронов и синхротронного излучения в конденсированных средах (РНСИ-КС-2014), Санкт-Петербург, 27-31 октября 2014 г.;

**Публикации:** По материалам диссертации опубликовано 4 печатные работы в изданиях, входящих в список ВАК. Список публикаций приведен в конце автореферата

<u>Структура и объем диссертации</u>: Диссертация состоит из введения, пяти глав и заключения, изложенных на 206 страницах машинописного текста. Диссертация включает 151 рисунок, 12 таблиц и список литературы из 369 наименований.

### Содержание работы

Во введении обоснована актуальность выбранной темы и методов исследования, определена общая цель и основные задачи диссертационной работы, отражена научная новизна и практическая значимость, изложены основные

положения, выносимые на защиту, обоснована достоверность полученных результатов, а также кратко изложена структура диссертации.

**Первая глава** представляет собой обзор литературы, в первой части которого отражено современное состояние в области создания гетероструктур со слоями фторидов, а также массивов эпитаксиальных магнитных наночастиц. Обоснован выбор материалов – Со, Ni и MnF<sub>2</sub>, дано описание возможных стабильных и метастабильных фаз и особенностей магнитных свойств. Во второй части обзора представлен анализ основных работ, посвященных исследованию влияния размерных эффектов на магнитные свойства наногетероструктур, а также работ, поднимающих проблему изучения магнитных эффектов близости. Сформулированы основные цели работы и методы их достижения.

Bo второй главе обоснован выбор экспериментальных методик, использовавшихся в работе, приведено описание экспериментальных установок. Подробно описаны метод молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) и устройство технологической установки. Рассмотрены как микроскопические метолы исследования морфологии поверхности и границ раздела гетероструктур, так и методы, основанные на рассеянии рентгеновского излучения – рентгеновская рефлектометрия и малоугловое рентгеновское рассеянии (GISAXS). Описано применение методов исследования кристаллической структуры как in-situ дифракция быстрых электронов (ДБЭ), так и *ex-situ* - рентгеновская дифракция в геометрии скользящего падения (Grazing incidence X-ray diffraction - GIXD). Помимо магнитооптических методов, таких как векторная магнитометрия на основе магнитооптического эффекта Керра (МОЭК) и Керровская микроскопия, особое внимание уделено методам исследования магнитных свойств с элементной селективностью – рентгеновскому магнитному циркулярному дихроизму (XMCD) и рентгеновской резонансной магнитной рефлектометрии (XRMR) [6]. Указан личный вклад автора в использовании каждой из методик. Эксперименты по выращиванию гетероструктур методом МЛЭ, исследования методами ДБЭ и атомно-силовой микроскопии (АСМ) выполнялись лично соискателем. Также соискатель принимал непосредственное участие в постановке задач, планировании и проведении синхротронных экспериментов методами GIXD, GISAXS, XMCD и XRMR.

**Третья глава** посвящена исследованию процессов эпитаксиального роста кобальта и никеля на поверхности буферных слоев  $CaF_2$  на подложках кремния. Для предотвращения образования силицидов металлов выращивание Со и Ni осуществлялось на поверхности буферных слоев  $CaF_2$ . В зависимости от условий роста, буферный слой  $CaF_2$  может, как повторять ориентацию подложки (111) и

(001), так и формировать сильно анизотропную поверхность (110), образованную вытянутыми вдоль одного из направлений <110> Si "гофрами" с боковыми склонами, образованными плоскостями типа  $\{111\}$ . Оптимизация условий роста позволила получить атомно-гладкие буферные слои CaF<sub>2</sub> (111), повторяющие вицинальные ступени подложки Si, а также слои CaF<sub>2</sub> (001) с заданным рельефом поверхности.

Особенности и закономерности процессов роста Со изучены в максимально возможном диапазоне ростовых параметров: при температурах от комнатной до 600 °C, эффективных толщинах слоя (экспозициях) от 0.1 до 50 нм и скоростях роста от 0.05 до 0.5 нм/мин. Методами атомно-силовой (АСМ) и сканирующей электронной (СЭМ) микроскопии установлено, что при молекулярно-лучевой эпитаксии кобальта и никеля на поверхности буферных слоев  $CaF_2$  (111), (110) и (001) на подложках Si реализуется островковый механизм роста Вольмера-Вебера. Зарождение и рост в виде отдельных островков приводит к образованию самоупорядоченных массивов наночастиц металлов. С помощью метода спектроскопии рассеяния ионов средней энергии (MEIS) показано, что при ростовой температуре 300 °C с поверхности подложки испаряется ~50% нанесенного материла, а при 500 °C >90%. Полученные зависимости высоты островков от экспозиции могут быть объяснены, если выделить два основных режима роста. При низких температурах, менее 300 °C, рост осуществляется за счет поверхностной диффузии адатомов по CaF<sub>2</sub>, а при более высоких температурах рост идет в основном за счет прямого попадания адатомов Со на уже зародившиеся островки, так как большая часть адатомов Со десорбируется с поверхности  $CaF_2$ не успевая присоединиться К растущим островкам. Продемонстрирована применимость модели, описывающей зарождение и рост островков в рамках кинетической теории нуклеации [7]. Установлено, что коалесценция островков при повышенной температуре соответствует скорее жидкостно-подобному, чем твердофазному механизму. Коалесцируя, островки стремятся уменьшить площадь своей поверхности.

Совместное использование методов ДБЭ (*in-situ*) и рентгеноструктурного анализа (*ex-situ*) позволило подробно исследовать кристаллическую структуру островков Со и Ni. Было установлено, что в островках кобальта на CaF<sub>2</sub> наблюдается стабилизация кубической фазы, метастабильной при нормальных объемных кристаллах. Определено, что условиях В ориентация решетки эпитаксиальных массивов наночастиц Со и Ni однозначно задается ориентацией буферного слоя CaF<sub>2</sub>. Эпитаксиальная стабилизация и ориентация ГЦК решетки металлов осуществляется за счет соответствия трех постоянных решетки металла двум постоянным решетки фторида. Показано, что постоянные решетки в островках

Со и Ni соответствуют значениям для объемных кристаллов, что свидетельствует о том, что в решетках островков растущих отсутствуют напряжения. Анализ формы Брэгговских рефлексов показал наличие медленного степенного спада интенсивности вдоль не радиальных направлений типа <111> - см. Рис. 1. Подобный спад обычно имеет место при планарном ограничении кристалла - фасетировании. Однако, рефлексов уширение оказывается больше, чем заметно уширение, с размером связанное островков. Кроме того, наблюдаются рефлексы, соответствующие гексагональной фазе Со. В ходе моделирования формы Брэгговских рефлексов было установлено, наблюдаемое что



Рис. Профиль распределения 1 интенсивности В обратном пространстве вдоль направления [111], проходящий через незеркальный Брэгговский (111) рефлекс для массивов островков Co И Ni С ориентацией (001), полученных ПО двухстадийной методике. Волновой вектор нормирован Q на длину вектора обратного пространства [111].

уширение может быть объяснено присутствием в островках Со планарных дефектов, связанных со спонтанным чередованием кубической и гексагональной упаковок вдоль направлений типа <111>. Наличие дефектов упаковки было также подтверждено методом ПЭМ. В сравнении с Со число дефектов упаковки в частицах Ni имеет на порядок более низкую плотность и в них никогда не образуется дефектов, связанных с включениями гексагональной фазы – см Рис. 1.

Установлено, что в связи с особенностью эпитаксиального согласования решеток Со и  $CaF_2$  дефекты упаковки могут возникать также в процессе коалесценции островков. Так как с каждой второй атомной плоскостью  $CaF_2$  согласуется лишь каждая третья атомная плоскость Со, оказывается возможен сдвиг решетки Со в соседнем островке на одну или две элементарные ячейки. Таким образом, решетки Со в соседних островках Со будут сдвинуты по фазе, а при коалесценции таких островков, будет образовываться антифазная граница. Помимо этого, антифазные границы могут образовываться при коалесценции островков, решетки которых развернуты друг относительно друга на 180° из-за двойникования.

Применение двухстадийной технологии роста с использованием тонкого затравочного слоя, наносимого при низкой температуре, решает проблему

десорбции и позволяет поднять температуру на стадии роста основного слоя до 600-700 °C. Высокая ростовая температура существенно повышает кристаллическое качество эпитаксиальных наночастиц, уменьшая число дефектов, и практически подавляет спонтанное чередование кубической и гексагональной упаковок в кобальтовых островках – см. Рис. 1. Использование двухстадийной методики делает возможным получение массивов частиц с заданными параметрами – поверхностной плотностью (1-5000 мкм<sup>-2</sup>) и размером (5-200 нм). На Рис. 2 представлены АСМ изображения морфологии поверхности слоя Со, выращенного по двухстадийной методике на поверхности буферных слоев  $CaF_2$  с различной ориентацией. Показано, что атомные ступени вицинальной поверхности  $CaF_2/Si$  являются местами предпочтительной нуклеации, и на них могут быть выращены самоупорядоченные одномерные массивы островков – см. Рис. 5 а).



Рис. 2 АСМ изображения морфологии поверхности слоя Со, выращенного по двухстадийной методике на поверхности буферного слоя CaF<sub>2</sub> с ориентацией (111), (001) и (110). На вставках приведена установленная форма островков Со.

Анализ размера и формы частиц был выполнен при помощи совместного использования микроскопических методов и метода малоуглового рассеяния рентгеновского излучения В геометрии скользящего падения (GISAXS). Установлено, форма наночастиц Co Ni определяется что И огранкой кристаллографическими плоскостями типа {111} и {100} – см. вставки на Рис. 2.

**Четвертая** глава посвящена изучению процессов формирования эпитаксиальных гетероструктур ферромагнетик / антиферромагнетик на основе антиферромагнитного фторида марганца и ферромагнитных металлов Со и Ni, а также исследованию кристаллической структуры и морфологии слоев и границ раздела. При эпитаксии фторида марганца на подложках кремния во избежание химической реакции использовались буферные слои CaF<sub>2</sub>.

В первой части главы были изучены процессы формирования антиферромагнитных (АФМ) слоев с ориентацией поверхности: (100), (110) и (111) при соответствующей ориентации буферного слоя CaF<sub>2</sub> (111), (110) и (001). Моделирование картин ДБЭ и результаты рентгеноструктурного анализа показали, что при гетероэпитаксиальной стабилизации метастабильной фазы MnF<sub>2</sub> типа α-PbO<sub>2</sub> на поверхности CaF<sub>2</sub>, слой A $\Phi$ M образован набором ориентационных доменов. Оказалось. что число ломенов определяется не только симметрийными отношениями, но и структурой гетерограницы между орторомбической и кубической решеткой  $MnF_2$  и  $CaF_2$ . Так в слое  $MnF_2$  на  $CaF_2(111)$  помимо 6 доменов, разрешенных из симметрийных соображений, было найдено еще 6 доменов, являющихся их двойниками, образованными за счет разворота вокруг оси [111] на 180°.

Установлено, что эпитаксиальные соотношения в слое  $MnF_2$  (100) на  $CaF_2$  (001) зависят от условий роста буферного слоя. В случае низкотемпературного слоя  $CaF_2$ , решетка  $MnF_2$  выстраивается так, что одна из сторон ее элементарной ячейки в плоскости оказывается параллельной направлению  $CaF_2$  [100]. Вследствие разрешенных симметрией разворотов и отражений реализуется 2 ориентационных домена. В случае же двухстадийного буферного слоя  $CaF_2$ , со стабилизированной за счет десорбции фтора плоскостью (001), решетка  $MnF_2$  ориентируется на интерфейсе так, что одна из диагоналей ее элементарной ячейки в плоскости, оказываются параллельной направлению  $CaF_2$  [110], в результате чего, вследствие разрешенных симметрией разворотов и отражений, наблюдается 4 ориентационных домена.

В силу доменного роста MnF<sub>2</sub> на CaF<sub>2</sub> результирующая морфология поверхности антиферромагнитного фторида состоит из плоских участков, ориентированных В соответствии с симметрией поверхности — СМ. Рис. 3. Характерный размер доменов может быть задан выбором режимов двухстадийного роста позволяет что получать AΦM сплошные слои С заданным характерным



Рис. 3 АСМ изображение слоев  $MnF_2$  (100) a) D=20 нм T=100 °C; перепад высот 5 нм б) двухстадийная методика: затравочный слой D=1 нм при T=100 °C, основной слой D=20 нм при T=300 °C; перепад высот 15 нм. Масштаб (x:y): 510x510 нм.

б)

a)

масштабом поверхностного рельефа – см. Рис. 3 а) и б).

Bo второй части главы были изучены процессы формирования эпитаксиальных гетероструктур ферромагнетик / антиферромагнетик (ФМ/АФМ), образованных сверхтонкими слоями (2-15 нм) ферромагнитных металлов Со или Ni, поверхности эпитаксиальных MnF<sub>2</sub> выращенными на слоев С различной ориентацией. Установлено, что зарождение Со и Ni на поверхности MnF<sub>2</sub> происходит в виде отдельных островков (механизм Вольмера-Вебера), однако, в отличие от процессов роста на поверхности CaF<sub>2</sub>, наблюдается более высокая поверхностная плотность и меньший размер островков металла – см. Рис. 4, что объясняется более высокой энергией связи адатомов на интерфейсе ФМ/АФМ. Анализ морфологии поверхности структур, размеров, формы и плотности выполнен расположения массивов частиц был при помощи совместного атомно-силовой. сканирующей электронной использования методов И просвечивающей микроскопии. Интегральная оценка методом рентгеновской рефлектометрии подтвердила планарность слоев и границы раздела ФМ/АФМ.





Рис. 4 СЭМ изображения поверхности слоя Со с экспозицией 3 нм при 100 °С на анизотропных гофрированных поверхностях CaF<sub>2</sub>(110)/Si(001) и MnF<sub>2</sub>(110)/CaF<sub>2</sub>(110)/Si. На вставках приведены кривые магнитного гистерезиса при ориентации внешнего поля вдоль (H<sub>II</sub>) и поперек (H<sub>⊥</sub>) гофр.

В силу того, что поверхность эпитаксиальных слоев АФМ фторидов состоит из набора доменов, а также в связи с низкой температурой роста Со и Ni (<200 °C), ΦМ Однако. слой поликристаллическую структуру. имеет используя эпитаксиальные слои MnF<sub>2</sub> с ориентацией (100), в настоящей работе впервые были созданы наногетероструктуры ФМ/АФМ, ферромагнитный слой которых образован эпитаксиальными наночастицами Co отдельно стоящими С высоким кристаллическим качеством. При росте Со на поверхности MnF<sub>2</sub>(100) наблюдается стабилизация гексагональной фазы, с направлением плотной упаковки по нормали к слою MnF<sub>2</sub>.

Показано, что использование гофрированной поверхности буферного слоя  $CaF_2(110)$  на Si(001) может быть использовано при создании гетероструктур  $\Phi$ M/A $\Phi$ M, слой  $\Phi$ M в которых будет иметь выраженную анизотропию формы (см. Рис. 4). При этом ожидаемые направления оси легкого намагничивания  $\Phi$ M и оси антиферромагнитного упорядочения  $MnF_2$  лежат в плоскости структуры и ортогональны друг другу. Продемонстрировано, что, подбирая соответствующий режим роста  $A\Phi$ M и буферного слоев, можно контролировать величину анизотропии формы  $\Phi$ M слоя.

Пятая глава посвящена исследованию магнитных свойств гетероструктур. Результаты исследования магнитных свойств магнитооптическими методами сопоставляются с результатами исследования структуры и морфологии гетероструктур, полученными в предыдущих главах. При помощи методов с элементной чувствительностью (XMCD и XRMR) исследуется взаимодействие на границе раздела между слоями с различным магнитным порядком.



Рис. 5 а) СЭМ изображение поверхности двухстадийного слоя Со на  $CaF_2/Si(111)$  с экспозицией D = 13 нм. б) Петли гистерезиса при ориентации магнитного поля вдоль (сплошная линия) и поперек (пунктир) атомных ступеней поверхности  $CaF_2(111)$ ; в) азимутальная зависимость коэрцитивного поля ( $H_C$ ).

В первой части главы проанализированы магнитные свойства самоорганизованных массивов эпитаксиальных наночастиц Со и Ni, на поверхности буферных слоев CaF<sub>2</sub> с ориентацией (111), (110) и (001) на подложках кремния. Установлено, что структуры обладают магнитной анизотропией типа легкая обусловленной формой плоскость, частиц И магнитным дипольным взаимодействием между ними. Показано, что чем выше поверхностная плотность

частиц, тем ближе значение поля насыщения в полярном МОЭК к полю  $4\pi M_s$ . Обнаружено, размагничивания сплошного слоя что массивы самоупорядоченных вдоль атомных ступеней буферного слоя CaF<sub>2</sub> (111) наночастиц Со обладают одноосной магнитной анизотропией в плоскости слоев. Установлено, что причинами магнитной анизотропии является линейное упорядочение частиц вдоль ступеней И магнитное дипольное взаимодействие между НИМИ. Продемонстрировано, что энергией магнитной анизотропии можно управлять путем изменения плотности расположения и размера составляющих массив частиц, подбирая соответствующие условия роста.

Вторая и третья части главы посвящены исследованию магнитных свойств гетероструктур ФМ/АФМ, образованных массивами частиц Со и Ni, выращенных на поверхности эпитаксиального слоя антиферромагнитного фторида MnF<sub>2</sub> на CaF<sub>2</sub>/Si. Показано, что помимо эффектов, связанных с взаимодействием на границе раздела ФМ/АФМ при T<T<sub>нееля</sub>, существенное влияние на магнитные свойства структур оказывает изменение структуры ФМ слоя, обусловленное выбором нижележащего слоя (MnF<sub>2</sub> или CaF<sub>2</sub>). Установлено, что магнитные свойства и, в частности, значительно меньшие значения полей коэрцитивности слоев ФМ на MnF2 по сравнению с ФМ на CaF<sub>2</sub> (см. Рис. 6), связаны не с морфологией границы раздела ФМ/фторид, а со структурой ФМ слоя, а именно с размером и расстоянием между частицами, образующими слой ФМ. Это различие состоит в том, что при росте Ni металлов Co И на поверхности  $MnF_2$ переход ОТ массива слабовзаимодействующих частиц к сплошному слою происходит при меньших эффективных толщинах ФМ, чем при росте на CaF<sub>2</sub>.

Для гетероструктур со слоями Со и Ni, выращенных анизотропной на поверхности эпитаксиальных слоев MnF<sub>2</sub>(110) на CaF<sub>2</sub>(110)/Si(001), показано, структуры демонстрируют что ярко выраженную одноосную магнитную анизотропию, с направлением легкой оси гофр  $CaF_{2}(110)$ вдоль вершин на (соответствующие кривые гистерезиса приведены на вставках к Рис. 4). Проанализированы азимутальные зависимости полей коэрцитивности (H<sub>C</sub>) и переключения (H<sub>SW</sub>) и показано, что перемагничивание слоя ФМ, выращенного на поверхности MnF<sub>2</sub>,



Рис. 6 Петли магнитного гистерезиса структур  $Co/CaF_2$  и  $Co/MnF_2$  при экспозиции Co в 5 нм(T=300K).

при эффективных толщинах ФМ более 3 нм, осуществляется за счет образования доменов с противоположной ориентацией намагниченности и движения доменной стенки. Наблюдаемая одноосная анизотропия В гетероструктурах  $\Phi M/MnF_2/CaF_2(110)$ ΦМ. объясняется формой слоя наследованной OT гофрированной поверхности нижележащего слоя MnF<sub>2</sub>(110). Ориентация оси легкого намагничивания вдоль направления гофр обусловлена возникновением дополнительных полей рассеяния на вершинах и гранях гофр, увеличивающих энергию системы при намагничивании слоя ФМ в направлении поперек вершин последних. Представлены наблюдения Керровской микроскопии, подтверждающие образование магнитных доменов (зародышей перемагничивания) и их разрастание за счет движения доменной стенки в слоях Со с эффективной толщиной от 3 нм. Показано, что с увеличением эффективной толщины слоя ФМ число зародышей перемагничивания уменьшается. В результате сопоставления данных о форме и расположении частиц Co(Ni) на CaF<sub>2</sub>(110), полученных в главах 3 и 4, с измеренными азимутальными зависимостями H<sub>C</sub> и H<sub>SW</sub>, показано, что при эффективных толщинах слоя ФМ от 3 до 10 нм одноосная магнитная анизотропия обусловлена анизотропией формы И ориентацией отдельных частиц. ФМ/СаF<sub>2</sub>(110) происходит Перемагничивание системы путем когерентного вращения магнитных моментов отдельных частиц и может быть описано в рамках классической модели Стонера-Волфарта. Для слоев Со и Ni на поверхности CaF<sub>2</sub> обменное взаимодействие между частицами и магнитная доменная структура наблюдаются при эффективных толщинах более 10 нм.

эффектов Проведено исследование близости В гетероструктурах  $Co(Ni)/MnF_2(111)$ , связанных с обменным взаимодействием на гетерогранице между ФМ и АФМ слоями. Проявление эффектов близости в гетероструктурах ФМ/АФМ состоит в увеличении энергии магнитной анизотропии ФМ слоя, проявляющееся в увеличении коэрцитивного поля ФМ и возникновении отрицательного обменного смещения - сдвига центра петли гистерезиса в противоположную к направлению поля захолаживания (H<sub>FC</sub>) сторону при T<T<sub>B</sub>. Величина T<sub>B</sub> приближается к объемному значению T<sub>нееля</sub> (~67К) при толщине MnF<sub>2</sub> в 20 нм и снижается с уменьшением толщины слоя MnF<sub>2</sub>. При толщинах ниже критических, составляющих 2.5-4 нм для системы Co/MnF<sub>2</sub> и 1-2 нм для системы Ni/MnF<sub>2</sub>, эффектов близости не наблюдается. Показано, что при максимальных доступных в наших экспериментах значениях поля захолаживания в 20 кЭ, положительного обменного смещения не наблюдается. Установлено, что в системе Ni/MnF<sub>2</sub> энергия обменной связи (*J<sub>EB</sub>=H<sub>EB</sub>M<sub>s</sub>t<sub>FM</sub>*) меньше чем для Co/MnF<sub>2</sub>, что связано с меньшей удельной величиной магнитного момента Ni, в сравнении с Co (m<sub>Ni</sub>=0.58 µ<sub>B</sub>; m<sub>Co</sub>=1.71 µ<sub>B</sub>). Из

анализа температурных зависимостей поля смещения, впервые для структур Со (Ni)/MnF<sub>2</sub>(111) получено значение энергии магнитной анизотропии AФM, равное  $\sim 4 \times 10^{-4}$  эрг/см<sup>3</sup>. Выдвинуто предположение, что основной причиной столь малого значения по сранению с объемным MnF<sub>2</sub> [8] является скомпенсированная магнитная структура плоскости интерфейса MnF<sub>2</sub>(111), а также размерные эффекты, связанные с толщиной слоя и латеральным размером ориентационных доменов, образующих слой MnF<sub>2</sub>.



Рис. 7 Элементно-селективные кривые намагниченности, обусловленные магнитными моментами Со (пунктир) и Мп (сплошная линия) при температурах а) 300К и б) 14К.

Методами рентгеновского магнитного циркулярного дихроизма (XMCD) и рентгеновской резонансной магнитной рефлектометрии (XMCD) было установлено, что на гетерограницах Co/MnF<sub>2</sub> и Ni/MnF<sub>2</sub> в приграничной области слоя MnF<sub>2</sub> существует нескомпенсированный магнитный момент ионов Mn<sup>2+</sup>, направленный противоположно внешнему магнитному полю и пропорциональный толщине слоя ФМ. На Рис. 7 приведены соответствующие элементно-селективные кривые намагниченности. Нескомпенсированный магнитный момент наблюдается как при 20К, так и при 300К, что значительно превышает Т<sub>Нееля</sub> MnF<sub>2</sub> (67К). Сигнал намагниченности наведенной на порядок превосходит парамагнитный И наблюдается лишь при непосредственном контакте ФМ и АФМ слоев. Эффективная толщина ферромагнитно - упорядоченного слоя Mn составляет 0.5 монослоя при 300К и возрастает в 2-3 раза при охлаждении гетероструктуры до 20К, причем в случае слоев, толщиной менее 5 нм, эффективная толщина ферромагнитно упорядоченного слоя Mn в два раза больше, чем для 20 нм. Структура спектров поглощения и дихроизма позволяет исключить на границе раздела химические реакции или какие-либо посторонние химические соединения, например наличие металлического Mn, или фторидов Со или Ni. Информация о величине магнитного момента Mn была получена путем моделирования экспериментально полученных спектров XMCD в программном пакете CTM4XAS [9]. Установлено, что ион  $Mn^{2+}$  находится в высокоспиновом состоянии в октаэдрическом кристаллическом поле, причем мера силы кристаллического поля (10Dq = 0.4 эВ) ниже значения, использовавшегося для подгонки спектра поглощения (10Dq = 0.75 эВ). Низкое значение меры силы кристаллического поля говорит о том, что магнитные моменты Mn расположены в приповерхностной области слоя  $MnF_2$ , где, в связи с нарушением трансляционной симметрии решетки, влияние кристаллического поля менее выражено.

Предполагается, что причиной наблюдаемого нескомпенсированного магнитного момента в слое MnF<sub>2</sub> является косвенное обменное взаимодействие антиферромагнитного типа между расположенными на границе раздела атомами ФМ и ионами Mn<sup>2+</sup>, осуществляемое через ионы F<sup>-</sup>. Продемонстрировано, что, вплоть до максимально достижимых в эксперименте полей в 19 кЭ, энергия обменной связи на интерфейсе  $\Phi M/A\Phi M$  в системах Co/MnF<sub>2</sub>(111) и Ni/MnF<sub>2</sub>(111) превышает зеемановскую энергию магнитных моментов Mn<sup>2+</sup>. Антиферромагнитная обменная связь между ФМ и АФМ слоями сохраняется не зависимо от ориентации поверхности слоя MnF<sub>2</sub> (111), (110) и (001). Наибольшая величина наведенной намагниченности наблюдается, когда слой АФМ образован кристаллитами MnF<sub>2</sub> меньшего размера. Показано, что в слое АФМ отсутствуют нескомпенсированные магнитные моменты, направление которых зафиксировано и не изменяется в диапазоне прикладываемых магнитных полей, или же их число лежит ниже разрешающей способности проведенного XMCD эксперимента, то есть <5% от всех магнитных моментов на интерфейсе АФМ.

# В заключении сформулированы основные результаты и выводы работы:

1. Показано, что на поверхности буферных слоев  $CaF_2$  с различной ориентацией (111), (110) и (001), выращенных на подложках Si, осуществляется эпитаксиальный рост металлов Co и Ni в виде отдельных наноразмерных островков. Идентифицировано два основных режима роста: за счет прямого попадания атомов Co на уже зародившиеся островки Co при температурах выше 300°C и за счет диффузии адатомов по поверхности  $CaF_2$  при более низких температурах. Продемонстрирована применимость теоретической модели, описывающей зависимость плотности расположения и размеров островков от условий роста.

2. Ориентация кристаллической решетки островков Со и Ni определяется ориентацией буферного слоя CaF<sub>2</sub>, при этом кристаллографические направления решеток металлов и буферного слоя совпадают. Эпитаксиальный рост реализуется за счет соответствия трех постоянных решетки металла двум постоянным решетки

фторидов. Показано, что в островках Со, выращенных на  $CaF_2$ , наблюдается эпитаксиальная стабилизация кубической фазы, метастабильной в объемных кристаллах. В работе впервые были получены упорядоченные двумерные массивы эпитаксиальных наночастиц кобальта и никеля с ориентацией плоскости слоя (111), (110) и (001). Форма островков определяется огранкой кристаллографическими плоскостями типа {111} и {100}.

3. Установлено, что в объеме островков Со и Ni присутствуют дефекты двойникованием или упаковки, связанные c коалесценцией некогерентно зародившихся островков, выполнена оценка концентрации дефектов и объема бездефектной области. В островках Со также наблюдаются дефекты, связанные со спонтанным чередованием кубической и гексагональной упаковок. Разработанная двухстадийная технология с использованием низкотемпературного затравочного слоя позволяет поднять температуру роста до 600°С, что существенно повышает кристаллическое качество эпитаксиальных наночастиц Со и Ni на порядок снижая число дефектов упаковки. Кроме того, становится возможным независимо контролировать поверхностную плотность (1~5000 мкм<sup>-2</sup>) и размер частиц (5-200 нм), а также получать самоупорядоченные одномерные массивы островков металла, расположенные вдоль атомных ступеней вицинальной поверхности CaF<sub>2</sub>/Si(111).

4. Разработана методика получения эпитаксиальных слоев фторида марганца с контролируемым характерным масштабом рельефа поверхности и ориентациями  $MnF_2$  (100), (110) и (111) на поверхности буферных слоев  $CaF_2$  на подложках Si. Методами ДБЭ и рентгеноструктурного анализа показано, что при согласовании орторомбической решетки (a≠b≠c) MnF<sub>2</sub> с кубической решеткой (a=b=c) CaF<sub>2</sub> в слое MnF<sub>2</sub> реализуется ограниченный набор ориентационных определяемый симметрийными отношениями доменов, И структурой гетерограницы. Так в слое  $MnF_2$  (111) образуется двенадцать, а в слое  $MnF_2$  (100) два или четыре ориентационных домена в зависимости от морфологии поверхности буферного слоя  $CaF_2$  (001).

Впервые 5. гетероструктуры получены ферромагнетик / антиферромагнетик (ФМ/АФМ), образованные сверхтонкими слоями (2-15 нм) ферромагнитных металлов или Ni, Co выращенными на поверхности эпитаксиальных слоев MnF<sub>2</sub> с различной ориентацией. Установлено, что зарождение Со и Ni на поверхности MnF<sub>2</sub> происходит в виде отдельных островков (механизм Вольмера-Вебера), однако в отличие от процессов роста на поверхности CaF<sub>2</sub>, наблюдается более высокая поверхностная плотность и меньший размер островков металла, что объясняется более высокой энергией связи адатомов на интерфейсе

 $\Phi$ М/А $\Phi$ М. Используя эпитаксиальные слои MnF<sub>2</sub> с ориентацией (100) в настоящей работе впервые были созданы наногетероструктуры  $\Phi$ М/А $\Phi$ М, ферромагнитный слой которых образован отдельно стоящими эпитаксиальными наночастицами Со с высоким кристаллическим качеством. При росте Со на поверхности MnF<sub>2</sub> наблюдается стабилизация гексагональной фазы, с направлением плотной упаковки по нормали к слою MnF<sub>2</sub> (100).

6. Массивы эпитаксиальных наночастиц Со и Ni, выращенных на поверхности буферных слоев  $CaF_2$  с ориентацией (111), (110) и (001) на подложках Si, обладают магнитной анизотропией типа легкая плоскость, обусловленной формой частиц и магнитным дипольным взаимодействием между ними. В линейных массивах островков металла, расположенных вдоль атомных ступеней вицинальной  $CaF_2/Si(111)$ , наблюдается одноосная поверхности магнитная анизотропия, вызванная магнитным дипольным взаимодействием между частицами. Энергией магнитной анизотропии можно управлять, изменяя плотность расположения и размер, составляющих массив частиц.

7. Показано, что одноосная анизотропия, наблюдаемая для гетероструктур со слоями ФМ металлов Со и Ni выращенных на CaF<sub>2</sub>(110), связана с анизотропией формы и ориентации отдельных частиц. Таким образом, магнитные свойства системы ФМ/CaF<sub>2</sub> определяются свойствами отдельных частиц и могут быть описаны в рамках классической модели Стонера-Волфарта.

8. При эффективной толщине ФМ слоя более 3 нм, выращенного на поверхности  $MnF_2$  при температуре менее 100 °C, частицы металлов Co и Ni расположены достаточно плотно для осуществления обменного взаимодействия между ними, в результате которого перемагничивание слоя ФМ осуществляется за счет образования доменов с противоположной ориентацией намагниченности и движения доменной стенки. Наблюдаемая одноосная анизотропия в гетероструктурах  $\Phi$ M/MnF<sub>2</sub>/CaF<sub>2</sub>(110) объясняется формой  $\Phi$ M слоя, повторяющего гофрированную поверхность нижележащего слоя MnF<sub>2</sub>(110).

9. В системах Co(Ni)/MnF<sub>2</sub>(111) впервые обнаружены эффекты близости, связанные с обменным взаимодействием между ФМ и АФМ слоями на гетерогранице ФМ/АФМ. При охлаждении ниже температуры блокировки ( $T_B$ ) в приложенном магнитном поле наблюдается отрицательное обменное смещение петли гистерезиса и увеличение энергии магнитной анизотропии ФМ слоя. При толщине слоя АФМ от 20 нм величина  $T_B$  соответствует значению  $T_{Heens}$  (~67K) объемных кристаллов MnF<sub>2</sub> и снижается с уменьшением толщины. При толщинах

ниже критических, составляющих 2.5-4 нм для системы Co/MnF<sub>2</sub> и 1-2 нм для системы Ni/MnF<sub>2</sub>, эффектов близости не наблюдается.

Установлено, что при температурах от 300К и ниже (T<sub>Нееля</sub> MnF<sub>2</sub> ~67К) 10. на гетерограницах Co/MnF2 и Ni/MnF2 наблюдается антиферромагнитное обменное взаимодействие между Со (Ni) и ионами Mn<sup>2+</sup>. При этом в слое MnF<sub>2</sub> возникает момент ионов Mn<sup>2+</sup>, пропорциональный магнитный нескомпенсированный намагниченности слоя ФМ. Эффективная толщина упорядоченного слоя Мn при T=300 К составляет 0.5 и возрастает до 1.5 монослоя при охлаждении до 20К. Антиферромагнитная обменная связь наблюдается гетероструктур независимо от шероховатости или ориентации поверхности слоя MnF<sub>2</sub> и её энергия превышает зеемановскую энергию магнитных моментов Mn при магнитных полях в 19 кЭ. Наибольшая величина наведенной намагниченности наблюдается в гладких слоях MnF<sub>2</sub>, выращенных при 100 °С и образованных кристаллитами малого размера.

# Основные результаты настоящей диссертационной работы опубликованы автором в виде следующих журнальных статей в изданиях, из списка ВАК (в скобках указан определяющий личный вклад по каждой из публикации):

[1] S.M. Suturin, V.V. Fedorov, A.G. Banshchikov, D.A. Baranov, K.V. Koshmak, T. Nakamura, M. Tabuchi, L. Pasquali, N.S. Sokolov, и др. "Proximity effects and exchange bias in Co/MnF<sub>2</sub> (111) heterostructures studied by x-ray magnetic circular dichroism" // J. Phys.: Condens. Matter, 2013 Vol. 25, 046002 (исследование процессов формирования гетероструктур  $\Phi M$  /  $A\Phi M$ , подготовка и проведение эксперимента по исследованию межслоевого взаимодействия в гетероструктурах методом XMCD, анализ и обсуждение результатов, написание статьи).

[2] N.S. Sokolov, S.M. Suturin, B.B. Krichevtsov, V.G. Dubrovskii, S.V. Gastev, N.V. Sibirev, D.A. Baranov, **V.V. Fedorov**, A.A. Sitnikova, A.V. Nashchekin, V.I. Sakharov, I.T. Serenkov, T. Shimada, T. Yanase, M. Tabuchi, "Cobalt epitaxial nanoparticles on CaF<sub>2</sub>/Si(111): Growth process, morphology, crystal structure, and magnetic properties" // Phys. Rev. B, 2013 Vol. 87, 125407 (эксперимент по изучению ростовых процессов и кристаллической структуры массивов эпитаксиальных островков Со методами ACM и ДБЭ, обсуждение результатов МОЭК экспериментов).

[3] S.M. Suturin, V.V. Fedorov, A.M. Korovin, G.A. Valkovskiy, S.G. Konnikov, M. Tabuchi, N.S. Sokolov, "A look inside epitaxial cobalt-on-fluorite nanoparticles with three-dimensional reciprocal space mapping using GIXD, RHEED and GISAXS" // Journal of Applied crystallography, 2013 Vol. 46 pp 874-881 (эксперимент по изучению процессов формирования самоупорядоченных массивов наночастиц Со, исследование огранки частиц методом ACM, подготовка и проведение эксперимента по исследованию структурных свойств с помощью метода GIXD, анализ

полученных данных, обсуждение результатов).

[4] D.A. Baranov, B.B. Krichevtsov, S.V. Gastev, A.G. Banschikov, V.V. Fedorov, K.V. Koshmak, S.M. Suturin, N.S. Sokolov. "Magnetic anisotropy of cobalt nanoparticle 2D arrays grown on corrugated  $MnF_2$  (110) and  $CaF_2$  (110) surfaces." // Applied Surface Science, 2013 Vol. 267, pp 196–199 (исследование процессов формирования гетероструктур  $\Phi M$  /  $MnF_2$ , исследование морфологии поверхности методом ACM, анализ полученных данных, сопоставление с результатами МОЭК экспериментов, анализ и обсуждение результатов).

# Список цитируемой литературы:

- Meiklejohn W.H., Bean C.P. New Magnetic Anisotropy // Physical Review. 1956. Vol. 102. P. 1413–1414. http://dx.doi.org/10.1103/PhysRev.102.1413
- Radu F., Zabel H. Exchange Bias Effect of Ferro-/Antiferromagnetic Heterostructures // Magnetic Heterostructures / ed. Zabel H., Bader S.D. Springer, 2008. Vol. 227. P. 97–184. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-73462-8
- 3. Manna P.K., Yusuf S.M. Two interface effects: Exchange bias and magnetic proximity // Phys. Rep. Elsevier B.V., 2014. Vol. 535, № 2. P. 61–99. http://dx.doi.org/10.1016/j.physrep.2013.10.002
- Kaveev A.K., Anisimov O. V, Banshchikov A.G., et al. Epitaxial growth on silicon and characterization of MnF<sub>2</sub> and ZnF<sub>2</sub> layers with metastable orthorhombic structure // J. Appl. Phys. 2005. Vol. 98, № 2005. P. 13519. http://dx.doi.org/10.1063/1.1944909
- 5. Golosovsky I. V., Sokolov N.S., Kaveev A.K., et al. Magnetic order in an MnF<sub>2</sub> epitaxial layer with the orthorhombic structure // Journal of Experimental and Theoretical Physics Letters. 2006. Vol. 83. P. 152–155. http://dx.doi.org/10.1134/S0021364006040059
- 6. Macke S., Goering E. Magnetic reflectometry of heterostructures. // J. Phys. Condens. Matter. 2014. Vol. 26. P. 363201. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/26/36/363201
- Dubrovskii V.G., Cirlin G.E., Musikhin Y.G., et al. Effect of growth kinetics on the structural and optical properties of quantum dot ensembles // J. Cryst. Growth. 2004. Vol. 267, № 1-2. P. 47–59. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2004.03.055
- 8. Carriço A.S., Camley R.E., Stamps R.L. Phase diagram of thin antiferromagnetic films in strong magnetic fields // Phys. Rev. B. 1994. Vol. 50, № 18. P. 13453–13460. http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.50.13453
- 9. Stavitski E., de Groot F.M.F. The CTM4XAS program for EELS and XAS spectral shape analysis of transition metal L edges // Micron. 2010. Vol. 41. P. 687–694. http://dx.doi.org/10.1016/j.micron.2010.06.005